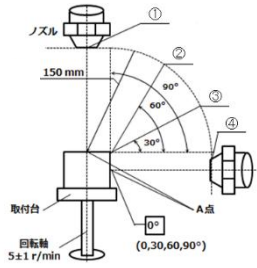


適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃～+125℃	保存温度範囲	-10℃～+60℃ ^(注1)	
	電 流	2 A	保存湿度範囲	相対湿度 85%以下 (但し結露が無いこと)	
	電 圧	△ AC/DC 60 V			
性能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電氣的性能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	8 mΩ以下	—	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	8 mΩ以下	—	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 1000Vの電圧を1分間印加する。△	絶縁破壊がないこと。	—	—
機械的性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗：16 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— ○	— —
	耐振性	周波数20～200Hz (加速度88m/s ² 一定) 掃引時間3min (往復) 上記条件で3方向各 3 時間試験する。	① 1μs以上の間、7Ω以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗：16 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— — ○	— — —
	耐衝撃性	ピーク加速度981m/s ² 、作用時間6msで上下左右前後の6方向に対し、各3回試験する。	① 1μs以上の間、7Ω以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— ○	— —
	ロック強度	かん合軸方向に引っ張り、ロックが破壊した際の力を測定する。	100 N以上であること。	○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度60℃、湿度90～95%中に96時間放置する。	① 接触抵抗：16 mΩ以下 ② 絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— ○ ○	— — —
	熱 衝 撃	温度-40→常温→125℃→常温 時間 30→ 5 → 30 → 5分 を 1000サイクル試験する。	① 接触抵抗：16 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— ○	— —
	耐 熱 性	温度140℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗：16mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	— ○	— —
	耐 寒 性	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗：16mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	— ○	— —
	耐亜硫酸ガス性	濃度25ppm、湿度75%RH以上の常温の亜硫酸ガス中に非嵌合状態で96時間放置する。	接触抵抗：16mΩ以下	—	—
	耐高压洗浄 △	120℃120時間加熱後、①～④の位置にて、吐出水圧10MPa、30秒、温度80℃を噴射する。取付台を5r/minで回転させる。 	① パネル内部に水の侵入なきこと。 ② 絶縁抵抗：100 MΩ以上	○ ○	— —
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△	3	DIS-T-00005917	AN. SAIKI	HH. TSUKUMO	20200312
備考 (注1) 保存とは、未使用品に対する長期保管状態を表します。			承認	HK. UMEHARA	20170804
			検 図	HK. UMEHARA	20170804
			担 当	HH. TSUKUMO	20170804
			製 図	SK. HANAWA	20170804
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-378450-00-00	
HRS	製品規格表		製品名	ZE064W-14DS-HU/R(A)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL753-2010-0-00	△ 1/1